POWER SEMICONDUCTOR DEVICE

61-265849 [JP 61265849 A] PUB. NO.: PUBLISHED: November 25, 1986 (19861125) INVENTOR(s): IMANAKA HIDEYUKI

MIYAKE MASANOBU

APPLICANT(s): SHARP CORP [000504] (A Japanese Company or Corporation), JP

(Japan)

APPL. NO.: 60-108863 [JP 85108863] May 20, 1985 (19850520) FILED:

INTL CLASS: [4] H01L-023/40

JAPIO CLASS: 42.2 (ELECTRONICS — Solid State Components)

JOURNAL: Section: E, Section No. 499, Vol. 11, No. 119, Pg. 36, April

14, 1987 (19870414)

ABSTRACT

PURPOSE: To reduce the number of component parts and simplify assembling work, by performing the mounting of a power semiconductor device on a heat radiating fin unit for cooling the power semiconductor device by utilizing bonding agent layer having thermal conductivity.

CONSTITUTION: In the inside of a power semiconductor device, an inner circuit substrate 1 is provided. Copper patters 2a, 2b, 2c and 2d are formed on the upper surface. A copper pattern 2e is formed on the lower surface. The inner circuit substrate 1 is stuck to a flat part 7a of a heat radiating fin unit 7 with a bonding agent layer 8 comprising a resin bonding agent having thermal conductivity, which is provided on the heat radiating fin unit 7. Heat, which is yielded in semiconductor elements 5a and 5b owing to the operation of the power semiconductor, is conducted to the heat radiating fin unit 7 through the bonding agent layer 8 and discharged into air. In this constitution, members such as a heat radiating metal plate, grease and attaching screws can be omitted, and the number of parts is reduced to a large extent.

使用後辺却願います



@日本国特許庁(JP)

の 特 許 出 職 公 開

昭61 - 265849 0公開特許公報(A)

COME CI. H 01 L 23/40 維別記号

广内整理番号

公别 昭和61年(1986)11月25日

6835-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

電力半導体装置 の発明の名称

> **EE 5260-108863** 2014

> > 正展

照 昭60(1985)5月20日 の田

老 明 OPE:

大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社内

三名 73%

大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社内 大阪市阿倍野区長池町22番22号

シャープ株式会社 லய 弁理士 原 の代 理 人

1. 表明の名称

電力半導体整置

2. 特許論求の範囲

1. 装置冷却用の放熱フィンを有し、装置内部 に設けられ上下両面に網パターンを形成した内部 国路基板上に、電気的に複雑する構成部材を設け た電力半導体装置において、前記内部回路基板下 面の網ペターンは、上記放然フィンの平面部上に 、熱伝道性を有する樹脂から成る接着利着により 接合させたことを制度とする電力半導体装置。

3. 発明の評価な説明

(産業上の利用分野)

本見明は、空気中への放焦により装置の活動を 行うための放然フィンを備えた電力半導体装置に 関するものである。

(推集技術)。

世来、電力半導体装置は作動時の電力技夫が大 さく。このでが損失によって生じる発熱量を電力

半導体装置単独では数数しきれないため、領電自 体に著しい温度上昇を招くものであった。この温 度上昇により、装置内部に設けられた単導体電子 の許容景高温度(シリコン半導体では過常125 セー150で)を超える危険性がある場合には、 電力単導体装置は、第4回に示すように、その装 置の消費電力に応じた青却能力を有する飲料フィ ン12に装着して使用されていた。上記放為フィ ン1.2 はその材料として連常アルミニウムの押出 し世界が用いられ、一方の間には平面部1.2.8が 形成され、権力の間には複数のひだ状の突起部(3 一が投げられている。電力半導体装置の内閣に は、第5回に示すように、セラミックから乗り、 育道に前パグーン1.5 か. 1.5 か. 1.5 4 ・1.5 4 および1.5 ・の形成された内部開発基準14が 致けられている。この内容問題基礎14上には、 上記録パターン1.5 0 - 1.5 6 - 1.5 6 を介して人出力電子17一度び半導体電子)」。 - 18 6を平田付けしている。平田豊日を一分別様 されている。上に一方の中国体電子工作がの上面

と調ベターン1.5 %、及び前ベターン1.5 6 と種 方の半導体電子186の上面は、それぞれポンテ イングフィヤ1-9・19により出場されている。 このような内部直義基板14は、その下面に形成 された上記期パターン150を分して単田層20 の半田により放無用金属板21に半田付けされて いる。上記の放熱用金属板21は熱伝導率の高い 関板に酸化防止用のニッケルジッキ等の表面処理 を施したものであり、ある程度の放無機能を有す もものである。上記の放無用金属板21の上面は 内部回路基板の半田付けを容易にするだめに、ま た正面は他の飲無器である飲無フィン1・2~の質 着を容易にするために、それぞれ平坦な構造にな っている。数無用金属板21上には電力半導体質 置の外数の一部を形成する外件2.2が設けられ、 放然用金属板2.1及び外枠2.2により形成される 容器中には、樹脂を尤貴して内部の構成部別を保 置するための内装田間層 2.3 が形成されている。 この内装御書店2.3上には、電力半導体装置の上 単外数を見成し、電子17~を固定するための外

れるので、約00% でい 種間の無限度が存在する ことになる。

ところが、上記能乗の構造では、飲料用金質数2.1と改善フィン1.2の接合には、これら二者間にグリス層2.5を設け、取付ヒス2.8・2.8によりヒス止めして固定するものであるため、値立て作業が非常に手間取るという欠点があった。また、放無用としての放無フィン1.2を對に設けているため、放無用金属板2.1は不必要なものとなっており、これに起因して郵品組設の増加及びコストアップを招乗するといった問題点を有する。(発明の目的)

本発明は、上記要素の問題点を考慮してなされたものであって、電力半導体装置の装置を接着剤にてインに対する電力半導体装置の装置を接着剤にて行うことにより、製品液散の減少及び基立作業の需素化をはかることが出来、ひいてはコストダウンを造成することができる電力半導体装置の要保を目的とするものである。

· O m-mila Ho)

登出間着 といか形成されている。

以上のように、中華体質子(1) 武無用金属屋21までの無信息性を発達した場合 によう。上記で書画の無電気は1~1つなでもと なる。しかし、仮に上記世無用を直覆ならか意み 3 画 画面限 0 0 × 4 0 画の画板とすれば、数字 用金属板21から空気中への無度抗は約10℃ となり、単連体電子18~18~での情質電力 在20Wとすると、上記事事 # 2711 . bの重度は2.000でを超大ることになる。置って 先近した飲無フィン12による放無を必要とル るものである。放展フィン1.2に対する電力事を 体装置の装着は、第4回のように前配放照用金属 近2.1と此所フィン1.2の平面部1.2.0との間に 然伝導性の良いプリス層 2-5 も良い、耐足外神 2 2、放然用金属板21及び放送フィン12を、そ nenot 201126 26 27 27 CP 道した取付ビス2.8-28により間食されている。 ・ 海、上記グリス層で5により、放射層金属機で 「及び放焦フィン」で国の無量式は小さく買えら

本発明の電力半導体管置は、管置液和用の資剤 フィンを有し、質量内部に設けられ上下同間に調 バターンを形成した内部団際基準上に、電気的に 観覚する構成部材を設けた電力学等体管置に強い て、影配内部団際基板下面の調がターンは、上記 動態フィンの平面領上に、熱伝導性を有する機能 から検生調整制度により複合させたことにより、 部品点数を削減しかつ値立作量を開催化できるように確認したことを特徴とするものである。 (質集例)

本発明の一質議員で第1箇万主張3回に基づいて以下に更明する。

電力半導体装置の内値には、電質的能線性が高くかつ熱伝導率の高いセラミックを基材として影響され同価値を設として機能する内値問題を観1か設けられている。この内値問題を観1の上間には傾パケーンでは、2 c - 2 4 が影響されている。上記の開バケーンでは上には、人出力増子4。及び半導体電子5。を所定の間隔をといてままり

けした単田藩ゴ・ナが形成されている。また頃べ ターン26・2と上にはそれぞれ人出力電子46 と筆重体量子5.6が半田層3により半田付けされ でおり、さらに関バターン24上には半田屋3に より入出力電子人のか半田付けされている。上記 の半導体素子5 a の上面と頃パターンでも、及び この国パターン2 bと半導体素子5 bとはそれぞ れ米ンティングライヤ 6・6によりポンティング され結構されている。上記の水ンティングワイヤ 6は、半導体素子5 . 5 6の電視容量に応じて 議任200~500 mのアルミニウム機能いは金 線が通道用いられる。このような内部回路基板1 は、アルミニウムの単出し型材から成る放然フィ ン1の平面状を成す平面部7 。に貼着されている · 上記放焦フィン1の平面部1 a とは反対側の面 には、同一重要で飲飲効果を高めるため複数のひ だ状の突起部7 5 …が形成されている、飲熱フィ ン1は、この飲用フィン7が用いられる電力半導 体装置の使用条件及び使用目的に応じてその大き さ及び悪状が決定される。また武然フィンプは熱 伝導性がよく経動が今安値であることが要求され ており、前述したブルミニケムの押出し型けが比 教的これのの条件に適合し得るものとして利用さ れる。青、上紀内部四路高板1、と放然フィンでは 、放焦フィンフの好質がアルミニケムであるだめ 半田付けによる場合は不可能である。このだめ、 **出意フィン1の材料を他の半田付性の良い調また** はニッケル等に置き強大さか、取いば放焦フィン 7にジッキ処理を施すことも考えられるか。これ 9の方任は放然フィン1の大型化に早近してコス ト賞を招くものである。よって本場置では飲無ブ インフに無伝導性を有する制度の優着例から成る 後着新層ルがスクリープ印刷されており、この後 着斜層 8 により内部回路基板1 が放然フィンTに 貼着されている。また上記放然フィン7には、**電** 力半導体装置の外接の一部を意識し、上記内部団 野高板」に設けられた部状を製画から置う円筒状 の外神学が別の後輩丼着 8 により記者されてい る。上記の外中の及び直然フィンフにより形成さ れた書書状の内部には、同じく内部に及けられた

半導体素子5 = 5 b の要面の保護及びポンティングフィヤ6 6 の物理的製菓からの保護のだめ、樹脂の光質により内基樹脂層10が形成されている。この内型樹脂層10の樹脂は、住人間には競技であり、住人後はゲル化されるものである。上記の内質機脂層10上には、本種質の上部外数を形成してボキン機能から放る外質機関層11か形成されている。この外質樹脂層11により漢子4 = 4 b - 4 c が固定されている。

上記の構成において、電力半導体の作動により 半導体電子5 a 5 b から発生された無比半田層 3 3 調バチーンで a 2 c でデュック番板 1 調バターンで a B び 後 質 前着 8 を 軽 由して 放 無ティッチに伝達される。そして この 試験フィ ン1 から上記の無が空気中へ 試出されることによ り、半導体電子5 a 5 b が冷却される。上記の 無の伝達過程において、無は半導体電子5 a 5 b 下方の 試験フィッチの方向 〜 伝達される ど 質 時 に 模方向 〜 も 伝達され、第 2 面 に 示すように、禁 の 伝導方面の中心軸に対しておよそ 4 5 のにか りをおって伝達されることが知られている。今. 熱の伝わる媒体の単元を取る。(cal//で)。 つ)、この媒体の単みをい(会)、資体の動画権 そ5(会)とすると、この媒体の無限が。(で)) は、

れば、(1)式より接着網層。8.の熱低航光は、す ≈0.3 ℃いとなる。一方、従来の電力半導保護 置の場合は、第3回に示すように、半田層20、 放然用金属版21及びグリス層25が本装置の接 曹利尼8の代わりに存在することになる。しかし これらの部材の熱伝導率は、半田増20の無伝導 平 1 - 8 × 1 0 * (cal/ to a · G) 以類を基 材とする放無用金属板21の熱伝導率1-9.2× 10° (cal/t ::) で示されるように、 上記接着前層 8 の熱伝導率 l ≈ 1 × 1.0 ** l cal /て・1・四)よりも相当高く、無視し得るもの である。従来の電力半導体装置において無伝導上 大きく影響するのば放然用金属版 2.1 と放然フィ ン12との機能部の無低低であり、この無抵抗は 8=0.2 ゼン程度となる。よって研記本質量の 接着剤着8の無抵抗さは上記従来方式の無抵抗さ に近い値であり、接着前着8に通常用いられる熱 伝道率の高いものを使用すれば、健康の警官に対 して世無機能における方化は殆ど相楽しない。ま た、本質量の飲無難能をさらに関上させるには、

品点数が大幅に影響される。生た上記数件と为を 押達するため外岸及び放射フェン等に影成されて いた取件にス件連れも必要でなくなり、これによ り度工工数が減少される。また上記部品点数の減 少及び上記内部回路基板における放放フィンへの 接着質による取付け改造により、協立作業が大幅 に需素化される。さらに、以上の部品点数の減少 、加工工数の減少及び建立て作業の需素化等によ り、コストチケンを促し得る等の優れた効果を奏 する。

4. 図画の簡単な説明

第1回は本発明の一貫提明を示す構造図。第2 図は第1回に示した電力半導体装置の熱伝導の状態を示す模式図。第3回は従来の電力半導体装置 の無伝導の状態を示す模式図、第4回は従来例を 示す正面図、第5回は第4回に示した電力半導体 装置の内部を示す新面図である。

1 は内閣団馬基礎、2 a)・2 b・2 c・2 d・2 e は調バターン、3 は準田層、4 a 4 b・4

伊書所書 8 の於伝達率 1 を 1 = 2 × 1.0 * (Coal / Coal / Coal) 以上に程定すれてよく、これにより無正抗 5 = 0 。以下となり使来方式以上の放於加東が得られる。上記接着所書 8 の形伝達率で向上させるにはに推進所書 8 を形成する接着が、の高無伝導率を増加すれば良いが、その反面、接着機能が劣化される。しかし、人田力満子 4 = 4 b 4 c が外望困难 1 1 により固定されているので強度的に問題はない。このため、接着所属 8 の接着料の接着機能をある。程度確定にすることにより本質度の放性機能をある。

(P 40 % E)

本発明の電力半導体整置は、以上のようにご覧力半導体整置の外数の一部を形成する外体及び下 間に調べターンを有する内部回路基度をこの調べ ターンを介して、放送フェンの平面部に然に導性 を有する削縮から成る接着層により必要した構造 である。それ故、従来用いられていた遺無用金属 板、カリン、取付ビス等の部分が不要になり、部

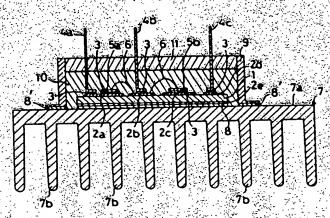
ボンデュンテウィキ、11位数ラフィン、8日後地 耐着、9日外科、10日内製出版層。11日ビ州協 出版層である。

> 等評出議人 ラキーデル氏金を 代理人 弁理士 章 章

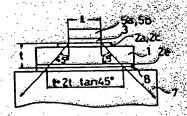
受報

19818 61-265 MIT (5)

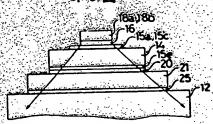
第1团



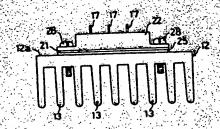
第2図



第3図



第4日



- C F

